



中華民國專利證書

發明第 I579722 號

發明名稱：藥物不良反應風險評估方法及其裝置

專利權人：陳沛隆、中央研究院

發明人：張天鈞、楊偉勛、范盛娟、陳沛隆、施翔蓉

專利權期間：自2017年4月21日至2036年2月15日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局局長

洪淑敏

中華民國



106

年

4

月

21

日